惰性气体 β-γ 符合测量系统 探测器能量及分辨率刻度

贾怀茂,王世联,李 奇,王 军,赵允刚,张新军,樊元庆 (禁核试北京国家数据中心和北京放射性核素实验室,北京 100085)

摘要:β-γ符合法是全面禁止核试验条约(CTBT)放射性核素核查中惰性气体氙测量的一种重要方法,探测器能量及分辨率刻度是其首要解决的关键技术。本工作详细介绍了β-γ符合测量系统 NaI(Tl)闪烁体和塑料闪烁体探测器能量及分辨率刻度的方法和结果,采用γ放射性核素点源刻度 NaI(Tl)γ射线能量及分辨率,利用¹³⁷Cs 661.66 keVγ射线康普顿散射电子刻度塑料闪烁体β射线能量及分辨率,并与 ¹³¹Xe^m内转换电子刻度的β射线能量分辨率结果进行了比较。结果表明:用¹³⁷Cs康普顿散射电子刻度 塑料闪烁体β射线能量是一种简便可行的方法,但用其刻度的β射线分辨率比实际的大。 关键词:放射性气体氙;β-γ符合;能量刻度;全面禁止核试验条约 **中图分类号:**O571.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-6931(2010)10-1233-05

Energy and Resolution Calibration of Detectors for Noble Gas β-γ Coincidence System

JIA Huai-mao, WANG Shi-lian, LI Qi, WANG Jun, ZHAO Yun-gang, ZHANG Xin-jun, FAN Yuan-qing (CTBT Beijing National Data Centre and Radionuclide Laboratory, Beijing 100085, China)

Abstract: The β - γ coincidence technique is a kind of important method to detect radioactive xenon isotopes for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). The energy and resolution calibration of detectors is the first key technique. This paper describes in detail the energy and resolution calibration methods of NaI(Tl) and plastic scintillator detectors for the noble gas β - γ coincidence system SAUNA [I]-Lab. NaI(Tl) detector's energy and resolution for γ -ray were calibrated with γ radioactive point sources. Plastic scintillator detector's energy and resolution for β -ray were calibrated by Compton scattering electrons of ¹³⁷Cs 661. 66 keV γ -ray. And the results of β -ray energy resolution calibrated by Compton scattering electrons of ¹³⁷Cs were compared with the results of conversion electron of ¹³¹Xe^m. In conclusion, it is an easy and feasible method of calibrating plastic scintillator detector's energy by Compton scattering electrons of ¹³⁷Cs, but detector's resolution calibrated by Compton scattering electrons is higher

作者简介:贾怀茂(1972一),男,内蒙古包头人,副研究员,硕士,核科学与技术专业

than factual result.

Key words: radioactive xenon; $\beta\text{-}\gamma$ coincidence; energy calibration; Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

全面禁止核试验条约(CTBT)国际监测系统(IMS)放射性核素监测网络由全球 80 个放射性核素台站和 16 个放射性核素实验室组成,其中,40 个台站同时具备大气颗粒物和惰性气体显的监测能力。核爆炸过程中产生的惰性气体裂变产物(主要包括氩、氮和氙)比较容易泄漏到大气中,由于放射性氙同位素的半衰期适中,且裂变产额较大,因此,CTBT 将¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m、¹³³ Xe 和¹³⁵ Xe 4 种氙同位素作为放射性核素监测的重点之一^[1],4 种氙核素作为核爆炸识别特征核素有不同的用途,它们中任何一个或全部都有可能出现在气体样品中,所以,准确测量它们的活度浓度和比值非常重要。

放射性氙同位素测量通常采用 β-γ 符合法 或 HPGe γ 能谱法, β-γ 符合法由于采用了符合 技术,有效降低了环境放射性本底影响,探测灵 敏度较高。¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m、¹³³ Xe 和¹³⁵ Xe 4 种放 射性氙同位素 β-γ 符合关系参见文献[2]。其 中,¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m 的 30.4 keV X 射线与相应内 转换电子产生符合, 而¹³³ Xe 的 31.6 keV X 射 线也会与 β 射线产生符合, 因此, 在 β-γ 符合能 谱中的 30 keV X 射线符合能区内, 会同时存在 ¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m 和¹³³ Xe 的贡献。所以, β-γ 符合 法测量放射性氙同位素时, 若想准确分析出符 合能谱中¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m、¹³³ Xe^m 和¹³⁵ Xe 的贡献, 探测器能量及分辨率刻度是需首要解决的 技术。

β-γ符合系统探测器

禁核试北京放射性核素实验室引进了1套 瑞典 GAMMADATA 公司生产的 β-γ 符合系 统 SAUNA II-Lab,用于测量放射性气体氙同 位素活度浓度,图1为探测器结构示意图。

探测器由 1 个 NaI(Tl)闪烁体和 1 个塑料 闪烁体组成, NaI(Tl)探测器为 \$101.6 mm× 101.6 mm 的圆柱体, 晶体中间沿轴向的垂直 方向开一直径 35 mm 的通孔,将塑料闪烁体放 入其中; 塑料闪烁体为 Bicron 公司生产的



图 1 β-γ符合探测器示意图 Fig. 1 Scheme of β-γ coincidence detector

BC404 型圆柱形闪烁体,直径 15 mm,长 54 mm,闪烁体中间为圆柱形空腔,壁厚1 mm。 β-γ符合探测器被 10 mm 厚铜板、5 mm 厚锡 板和 100 mm 厚低本底铅砂依次由内到外整体 屏蔽,测量时将气体样品转移到塑料闪烁体空 腔内,NaI(Tl)测量γ和X射线(接近 4π),塑料 闪烁体测量β射线及内转换电子,可同时得到 γ门控β符合能谱、β门控γ符合能谱和二维 β-γ符合能谱。

2 NaI(TI)闪烁体能量及分辨率刻度

使用 γ 放射性核素点源刻度 NaI(Tl)闪烁 体能量和分辨率。¹³¹ Xe^m、¹³³ Xe^m、¹³³ Xe 和¹³⁵ Xe 4 种放射性氙同位素及氡子体²¹⁴ Pb 发射的 γ 射 线能量范围为 30~352 keV,因此,选取刻度的 γ 点源为²⁴¹ Am (59.54 keV)、¹³³ Ba (31.63、 81.00、356.01 keV)、¹⁵² Eu (41.00、121.78、 244.70、344.28 keV)和¹³⁷ Cs (661.66 keV),射 线能量取自文献[3],X 射线能量为加权平均 值。刻度时分别将 γ 点源放置在 NaI(Tl)探测 器顶部外表面中心处,表 1 列出实验测量得到 的NaI(Tl) γ 射线能量及分辨率结果。

对 γ 射线能量及对应的道数用二次多项式 最小二乘法进行拟合,图 2 示出 NaI(Tl) γ 射 线能量 *E*_γ刻度拟合曲线,得到的拟合方程为:

 $E_{\gamma} = 0.14 + 2.84 \text{Ch} + 4.96 \times 10^{-4} \text{Ch}^2$

$$R^2 = 1.00$$
 (1)

式中:Ch为道数。

表 1 NaI(TI) γ 射线能量及分辨率刻度结果

Table 1 Energy and resolution calibration results

of	NaI	(TI)) γ-ray
----	-----	------	---------

核素	γ射线能量/keV	峰值(道数)	半高宽(道数)	分辨率
²⁴¹ Am	59.54	21	3.68	0.18
$^{133}\mathrm{Ba}$	31.63	10	3.17	0.32
	81.00	31	4.42	0.14
$^{152}\mathrm{Eu}$	41.00	13	3.75	0.29
	121.78	43	4.52	0.11
	244.70	84	7.92	0.094
	344.28	118	10.44	0.088
$^{137}\mathrm{Cs}$	661.66	224	16.51	0.074





根据统计理论^[4],闪烁体能量分辨率 $\eta \propto E_{\gamma}^{-1/2}$,即:

 $\eta = FWHM/E_{\gamma} = C/E_{\gamma}^{1/2}$ (2) 式中:C 为常数。

对分辨率刻度数据点 $(E_{\gamma}^{-1/2}, \eta)$ 进行线性最小二乘法拟合。图 3 示出 NaI(Tl) γ 射线能量分辨率刻度拟合曲线,得到的拟合方程为:

 $\eta = -0.024 + 1.82 E_{\gamma}^{-1/2}$ R = 0.95 (3)

3 塑料闪烁体能量及分辨率刻度

3.1 塑料闪烁体能量刻度

放射性核素发射的 β 射线除内转换电子是 单能外,其余发射的 β 粒子能量均是连续的,因 此,塑料闪烁体的能量刻度较为困难。本工作 利用¹³⁷Cs 661.66 keV γ 射线的康普顿散射电 子对其进行能量刻度。由 γ 光子与物质的相互 作用原理可知,如果康普顿散射光子的能量为 E_{γ} ,则康普顿散射电子能量 E_{β} 为:



图 3 NaI(Tl) γ射线能量分辨率刻度拟合曲线 Fig. 3 γ-ray energy resolution calibration fitting curve of NaI(Tl)

 $E_{\beta} = 661.66 \text{ keV} - E_{\gamma} \tag{4}$

刻度能量时将¹³⁷ Cs 点源放置在靠近塑料 闪烁体外壁附近,得到 β-γ 符合能谱(图 4), ¹³⁷ Cs 661.66 keV γ 射线康普顿散射光子与散射 电子在 β-γ 符合能谱上沿对角线方向形成 1 条 符合曲线,在该曲线上 $E_{\beta} + E_{\gamma} = 661.66$ keV。 将 γ 射线每隔 10 道取点,读出该曲线上对应的 γ 道数和 β 道数,利用式(1)计算出 γ 光子能量, 根据式(4)即可计算出对应散射电子的能量。



从图 4 可看出,¹³⁷Cs 661.66 keV γ 射线康 普顿散射光子与散射电子的符合区域是 1 条曲 线,而不是理论上的直线。用 MCNP 程序模拟 计算了塑料闪烁体的β射线探测效率,结果示 于图 5。塑料闪烁体探测效率在β射线低能区 基本上接近 100%,当β射线能量大于 400 keV 后,塑料闪烁体探测效率急剧降低,这是因为塑 料闪烁体腔壁厚仅为1 mm,能量大于400 keV 的β射线将会穿透塑料闪烁体,能量不能完全 沉积在塑料闪烁体内,康普顿散射光子和散射 电子二维β-γ符合区域形成1条曲线。因此, 塑料闪烁体能量刻度时只取能量小于400 keV 的散射电子,用二次多项式最小二乘法进行拟 合。图6示出塑料闪烁体β射线能量刻度拟合 曲线,拟合方程为:

$$E_{\beta} = 10.44 + 2.46 \text{Ch} + 0.009 2 \text{Ch}^2$$

 $R^2 = 1.00$ (5)



图 5 模拟计算的塑料闪烁体 β 射线探测效率 Fig. 5 β-ray detecting efficiency of plastic scintillator





3.2 塑料闪烁体能量分辨率刻度

同样,利用¹³⁷Cs 661.66 keV γ射线散射光 子和散射电子符合能谱刻度塑料闪烁体β射线 能量分辨率。刻度时,散射光子每隔 10 道选取 1 个 γ 窗,γ 窗宽度为 4 道,从而得到一系列能 量的 γ 门控β符合能谱,图 7 示出其中 1 个能 量的 γ 门控β符合能谱。对符合能谱进行高斯 函数拟合,得到拟合函数峰值和方差 σ。图 7 中粗线为高斯函数拟合曲线。由文献[4]可知: FWHM = 2.36σ (6)

根据式(6)即可得到能量分辨率 η。



图 7 ¹³⁷Cs γ 门控β符合能谱

Fig. 7 $~\gamma\text{-gated}~\beta$ coincidence energy spectra of ^{137}Cs

对能量分辨率刻度数据点(*E*^{-1/2}, η)进行 二次多项式拟合,图 8示出分辨率刻度拟合曲 线,得到的拟合方程为:

$$\eta = 0.56 - 17.25 E_{\beta}^{-1/2} + 191.22 E_{\beta}^{-1}$$

$$R^{2} = 1.00$$
(7)



图 8 塑料闪烁体 β射线能量分辨率刻度拟合曲线
 Fig. 8 β-ray energy resolution calibration
 fitting curve of plastic scintillator

¹³⁷Cs 661.66 keV γ射线康普顿散射电子 的能量也是连续的,即使γ门控β符合能谱选 取的γ窗宽度仅为4道,得到的β能谱依然是 多个能量相近的散射电子叠加的结果,其峰形 必然展宽,使计算出的β射线能量分辨率比探 测器实际的分辨率大。为此,利用¹³¹Xe^m内转 换电子刻度了塑料闪烁体探测器β能量分辨 率,并与¹³⁷Cs散射电子刻度的结果进行比较。 图 9 示出¹³⁷ Cs γ 窗取能量为 533 keV 散射光 子(对应 129 keV 散射电子)的 γ 门控 β 符合能 谱。¹³¹ Xe^m发射 129 keV 内转换电子(发射几率 61%),伴随 30 keV X 射线(发射几率 54%)。 图 10 示出实验测量的¹³¹ Xe^m X 门控 β 符合能 谱,采用高斯函数拟合能谱峰。表 2 列出用这 两种方法得到的塑料闪烁体 129 keV β 射线能 量分辨率,¹³⁷ Cs 129 keV 散射电子计算出的能 量分辨率比¹³¹ Xe^m内转换电子得到的分辨率大 将近 1 倍。



图 9 ¹³⁷Cs γ(534 keV)门控β符合能谱 Fig. 9 γ(534 keV)-gatedβ coincidence energy spectrum of ¹³⁷Cs



图 10 ¹³¹ Xe^m X 门控 β 符合能谱



表 2 塑料闪烁体 129 keV 散射电子和 ¹³¹ Xe^m内转换电子能量分辨率比较

 Table 2
 Energy resolution of 129 keV scattering

electron and conversion electron of $^{131}\, Xe^{\rm m}$

β粒子类型	能量/keV	σ(道数)	FWHM(道数)	分辨率
散射电子	129	8.58	20.25	0.49
内转换电子	129	5.26	12.41	0.25

将¹³¹Xe^m 129 keV 内转换电子的能量分辨 率结果代入式(2),则计算出塑料闪烁体β分辨 率刻度方程为:

$$\eta = 2.88/E_{\beta}^{1/2} \tag{8}$$

4 结论

β-γ 符合法作为 CTBT 放射性核素核查中 惰性气体氙测量的 1 种重要方法,探测器能量 及分辨率刻度是首要解决的技术。NaI(Tl)闪 烁体探测器 γ 射线能量及分辨率刻度可使用 γ 放射性核素点源,相对容易实现;而放射性核 素 β 衰变发射的 β 粒子能量均是连续的,获得 合适的单能 β 射线比较困难,所以塑料闪烁体 β 射线能量及分辨率刻度是目前研究的难点。

利用¹³⁷Cs 661.66 keV γ 射线康普顿散射 电子刻度探测器 β能量及分辨率是一种比较方 便的方法,本工作研究了用此方法刻度塑料闪 烁体 β 能量及分辨率的可行性。结果表明, 用¹³⁷Cs 康普顿散射电子刻度塑料闪烁体 β 能 量是一种简便可行的方法,但由于康普顿散射 电子的能量也是连续的,所以,用其刻度的能量 分辨率比实际的分辨率大。虽然同质异能态放 射性核素发射的内转换电子是单能的,但是能 够用来刻度 β 探测器的核素很少,实验中还利 用¹³¹Xe^m 129 keV 内转换电子刻度了塑料闪烁 体的 β 射线能量分辨率,取得了比较满意的 结果。

参考文献:

- SAEY P, de GEER L E. Noble gas data processing in support of CTBT verification[R]. Vienna: CTBTO Preparatory Commission, 2003.
- RINGBOM A, LARSON T, AXELSSON A, et al. SAUNA—A system for automatic sampling, processing and analysis of radioactive xenon[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2003, 508: 542-553.
- [3] FIRESTONE R B. Table of isotopes [M/CD]. Eighth Edition. California: Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, 1998.
- [4] 吴治华,赵国庆,陆福全,等. 原子核物理实验方 法[M]. 北京:原子能出版社,1996:131-132.